

电子产品的序贯抽检与多阶段策略优化

摘要

电子产品生产线面临零部件次品率、生产过程抽检及次品率、产品退换与拆解回收等多重质量控制问题。本文针对以上问题，构建了基于序贯概率比检验 $SPRT$ ，优化算法和高斯过程的综合决策模型。该模型通过动态调整零部件抽样方案、优化生产过程中的检测与拆解策略，并在考虑次品率波动的情况下，最大化生产净利润。实验结果验证了模型在降低抽检成本、提高决策效率和增强鲁棒性方面的有效性。

针对问题一提出的零部件抽样验收问题，本文构建了基于序贯概率比检验 $SPRT$ 的动态抽样决策模型，利用给定的标称次品率与引入的扰动量构建零假设与备择假设下的似然函数以拟合问题设置的两种情况，进而确定 $SPRT$ 的决策边界。为提升模型泛化能力，本文采用多层感知机 MLP 对扰动量进行函数拟合，最终实现在 3% 以下抽样占比下对零部件批次做出平均精度超过 90% 的决策。

针对问题二，题目已知零配件及成品的次品率，我们构建了单轮次决策向量，通过次品的概率分布能够计算出相应阶段的次品期望。为了能直观的体现决策方案对生产的影响，我们将多个生产轮次整合一个生产周期得到周期决策向量，由此列出不同决策下的净利润函数。通过 MGA 优化算法找到最优决策方案。题目中情况 6 的在平配件、成品阶段均不抽检也不拆解退回成品的决策下，最大纯利润达到 18.69 元/件。

针对问题三，本题与问题二一脉相承，增加了生产阶段和零配件的种类，与第二问类似构造单轮次决策向量并且整合为周期决策向量。在此基础上每轮零配件池及半成品池中的次品期望的要继承来自上一阶段的拆解零件，由此更新了产品净利润目标函数。最后通过遗传算法找到最优决策方案。

针对问题四，我们将各阶段由于抽样误差所引起的归纳误差建模为马尔可夫过程，将单次的偏差量化高斯分布。通过前向扩散过程论证了误差传递策略的有效性。对于单次误差分布的建模，我们依据 $SRPT$ 在多次二分采样后的误差与真实值的偏差作为样本值，通过对样本序列的最大似然估计回归出单次误差分布，通过对问题二和三的优化模型引入该误差分布，我们获得了更具备鲁棒性的决策方案。

关键词： $SPRT$ 多层感知机

一、问题重述

某电子产品的生产企业需要综合诸多考虑购置零部件、产品抽检、产品拆解、报废等问题，以确保产品质量的同时降低成本。

问题一：考虑到零配件供应商所述次品率不高于既定标称值，企业拟采用抽样检测方法以验收此批零配件。因为企业需承担检测费用，企业希望应用数学模型得到最少抽检次数的抽样方案。

已知标称值为 10%，结合以下两种不同情况，分别设计出具体的抽样检测方案：

1. 拒收条件：在 95% 的置信水平下，如果检测结果表明零配件的次品率超出了标称值，那么这批零配件将被拒收。

2. 接收条件：在 90% 的置信水平下，如果检测结果表明零配件的次品率未超过标称值，那么这批零配件将被接收。

问题二：在已知零配件及成品次品率情况下，在电子产品生产的零配件检测、装配、成品检测、不合格品拆解的各个阶段为企业作出最优决策。并且结合判断依据及相应的指标对表 1 中企业在生产中遇到的情况作出相应的最优决策方案。

问题三：在零配件、半成品和成品的次品率已知情况下，重复问题 2 的生产决策方案以适配有 m 道工序、 n 个零配件的问题。并且应用此方法针对表 2 中情况给出判断依据和指标得到最优的决策方案。

问题四：在零配件、半成品和成品的次品率均由抽样检测获得的情况下，重新考虑问题 2、3 的生产决策方案。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

我们需要根据题目中给出的两种不同的情况，分别设计抽样检测方案。考虑单次检验为次品严格服从经典二项分布，拟采用异常检测的经典取样方法：序贯概率比检测 $SPRT$ 来动态地作出抽样决策。

2.2 问题二的分析

由于已知各零配件以及成品的次品率，依据排列组合我们能够得知在生产成品时零配件优劣的组合情况以及对应的概率分布。又由于可能出现两个好的零部件组成一个坏的成品，综合成本考量我们是否需要考虑对成品进行拆解。我们预先设置对零配件、成

品的抽样检测及拆解参数（即：抽检（拆解）/不抽检（不拆解）），通过模拟迭代实验得到最优的决策方案。

2.3 问题三的分析

问题三实际上是对问题二的一个延伸问题，增加了生产流程的阶段和零配件的数量，不过依然能够继承问题二中的思路。我们通过已知的平配件、半成品以及成品的次品率对每一轮次生产多产生的次品情况分布进行考虑，计算出每个阶段的次品期望值。结合多轮次为一周期的决策向量及成本收益，我们运用优化算法得到最优的决策方案。

2.4 问题四的分析

在问题四中我们需要根据抽样检测来确定，鉴于问题一中我们讨论的是单次检验的情况，我们能够构造零配件、半成品以及成品的次品率概率分布波动曲线。将此处构造的次品率概率分布波动曲线代入问题二、三中的模型，求得更加符合实际的决策方案。

三、基本假设与符号说明

3.1 基本假设

- 假定每批零配件的次品率严格服从二项分布
- 假定每次抽检结果为次品的事件之间相互独立
- 假定每次生产的产品都能够流通到市场上（被客户购买）

3.2 符号说明

符号	含义
N	每批供应商提供的零配件总量
D_i	第 i 次抽检的零配件数量
μ	次品率
ν	产品中实际次品占比
A	拒真的决策边界
B	纳伪的决策边界
LR	似然比
C	决策向量

四、问题一模型的建立与求解

针对每批零配件，假定总量为 N ，我们考虑采用异常检测的经典取样方法：序贯概率比检测 $SPRT$ 作为抽检方案。在此之前我们考虑每次取样的样本量为 D_i ，令单个零件次品与否的布尔值为 x ，考虑其单次试验成功（为次品）概率的期望为 μ ，则其显然服从经典的二项分布表示：

$$Bern(x|\mu) = \mu^x(1-\mu)^{1-x} \quad (1)$$

接下来考虑其在样本集上的对数似然函数，针对第 i 次取样 D_i ，对其中的每个样本取到观测 x_1, x_2, \dots, x_n ，根据题目要求样本集中零配件的次品产生事件可认定为相互独立的。则其似然函数可写为：

$$\mathbf{P}(D_i|\mu) = \prod_{n=1}^N p(x_n|\mu) = \prod_{n=1}^N \mu^{x_n}(1-\mu)^{1-x_n} \quad (2)$$

为便于后续处理，我们取其对数似然：

$$\begin{aligned} \ln \mathbf{P}(D|\mu) &= \ln \prod_{n=1}^N \mu^{x_n}(1-\mu)^{1-x_n} = \ln \mu \sum_{n=1}^N x_n + \ln(1-\mu) \sum_{n=1}^N (1-x_n) \\ &= \ln \mu \sum_{n=1}^N x_n + \ln(1-\mu)(N - \sum_{n=1}^N x_n) = \sum_{n=1}^N x_n \ln \mu + (1-x_n) \ln(1-\mu) \end{aligned} \quad (3)$$

接下来我们依据题干给定零假设和备择假设：

$$\begin{cases} H_0 : \mu > 0.1 \\ H_1 : \mu \leq 0.1 \end{cases} \quad (4)$$

题干中的两种情况意味着拒真和纳伪的显著性水平 α 和 β 分别为 0.05 和 0.1。在 $SPRT$ 语境下，考虑决策边界：

$$A = \ln \frac{\beta}{1-\alpha} \quad B = \ln \frac{1-\beta}{\alpha}$$

于是，针对每次采样 D_i ，我们需要求出在零假设和备择假设下的似然比 LR ：

$$LR = \frac{\sum_{n=1}^N x_n \ln \mu_0 + (1-x_n) \ln(1-\mu_0)}{\sum_{n=1}^N x_n \ln \mu_1 + (1-x_n) \ln(1-\mu_1)} \quad (5)$$

需要注意的是，在原生的 $SPRT$ 场景中， H_0 和 H_1 一般被认定为较为复杂的参数估计 θ_0 和 θ_1 ，这取决于它们事先假定样本服从一个较为严谨且高度可表达的概率分布。然而基于问题一，在没有明确历史数据和概率分布的先验情况下，我们只能将其建模为一般二项分布，为了遵循 $SPRT$ 的使用场景，我们将二项分布参数建模为 $\mu_0 = 0.1 + \Delta\mu_0$ ， $\mu_1 = 0.1 - \Delta\mu_1$ 。通过轻微扰动量来拟合样本的分布与所报称值的差异，扰动量的设置取决于样本量的大小，这点我们将在后续给出实验和说明。

尽管在许多场景中单样本取样策略以及被证明取得了很好的效果，但考虑到题干背景，我们依然选择样本集作为采样标准。遵循 *SPRT* 方法，给定总零配件量 N ，初次取样 D_i 应为按照标称值所取的总样本配比，我们取 $D_1 = 0.01N$ ，而后计算出当前样本下的对数似然比 LR_1 。序贯检验比方法遵循以下停止法则：

$$\gamma = \inf \{n | n \geq 1, LR_n \in (A, B)\} \quad (6)$$

具体来说，若 $LR_1 \leq A$ ，接受 H_0 假设；若 $LR_1 \geq B$ ，接受 H_1 假设；否则继续采样。初次采样的样本量为 $D_1 = 0.01N$ ，假定每次采样的次品数为 n_i ，则此后每次采样量依据以下法则确定：

$$D_{i+1} = D_i - n_i \quad (7)$$

检验的完整流程可以作出如下表所示：

Algorithm 1: 序贯概率比检验 (SPRT) 流程

Input: 总零配件数量 N ，显著性水平 α ，第二类错误概率 β ，扰动量 $\Delta\mu_0, \Delta\mu_1$

Output: 接受的假设 (H_0 或 H_1)

1 计算决策边界 $A \leftarrow \ln \frac{\beta}{1-\alpha}$, $B \leftarrow \ln \frac{1-\beta}{\alpha}$;

2 设置 $\mu_0 \leftarrow 0.1 + \Delta\mu_0$, $\mu_1 \leftarrow 0.1 - \Delta\mu_1$;

3 初始样本量 $D_1 \leftarrow 0.01N$;

4 $i \leftarrow 1$;

5 **while** TRUE **do**

6 取样 D_i 个零配件，记录次品数量 n_i ;

7 计算 LR_i :

$$LR_i = \frac{\sum_{n=1}^{D_i} x_n \ln \mu_0 + (1 - x_n) \ln(1 - \mu_0)}{\sum_{n=1}^{D_i} x_n \ln \mu_1 + (1 - x_n) \ln(1 - \mu_1)}$$

if $LR_i \leq A$ **then**

8 接受零假设 H_0 ; **break**

9 **end**

10 **else if** $LR_i \geq B$ **then**

11 接受备择假设 H_1 ; **break**

12 **end**

13 **else**

14 $i \leftarrow i + 1$; $D_{i+1} \leftarrow D_i - n_i$ 继续执行采样策略

15 **end**

16 **end**

17 **return** 接受的假设 (H_0 或 H_1)

接下来我们考虑之前我们搁置的 $\Delta\mu$ 的选取，这是该方案唯一的松弛参数；我们希望把它建模成一个函数而非定量。这是由于我们面临一个相当大的搜索空间，它主要取决于两个因素：（1）总零配件数量 N ，由于该变量我们是不可控且无先验的，所以我们暂且假定它的范围波动为 $[1000, 1000000]$ ；（2）真实标称值 (Ground Truth) 我们也预先假定它的范围波动为 $[5\%, 15\%]$ 。 $\Delta\mu$ 的确定直接意味着 *SPRT* 策略的固定，面对庞大的

搜索空间这样做显然是欠鲁棒的，因此寻找一种对 $\Delta\mu$ 的拟合 $\Delta\mu = f(N, \theta)$ 是迫在眉睫的。其中 N 作为零配件总数是我们面临实际场景时的唯一自变量。 θ 是拟合函数的待优化参数。目标函数应该考虑到：（1）优化项：即尽可能减少取样量 D ；（2）惩罚项：即不出现误判的情况。于是它可以设计为：

$$\Delta\mu = f(N, \theta) \quad s.t. \arg\max_{\theta} \left(\frac{1}{D} \times \mathbf{1}_H \right) \quad (8)$$

这里的 $\mathbf{1}_H$ 是对假设 H 的指示函数，用以表示最终选取的假设是否为真。我们使用多层感知机（MLP）去拟合函数 $f(N, \theta)$ ，自定虚拟数据集的范围遵循前文中给出的零件数量 N 和真实标称值的波动范围。在 1000 个 epoch 中，我们选取测试集中精度最高的 MLP 模型作为评估基线以衡量 SPRT 的表现情况。最终结果如图1所示。具体来说，我们在

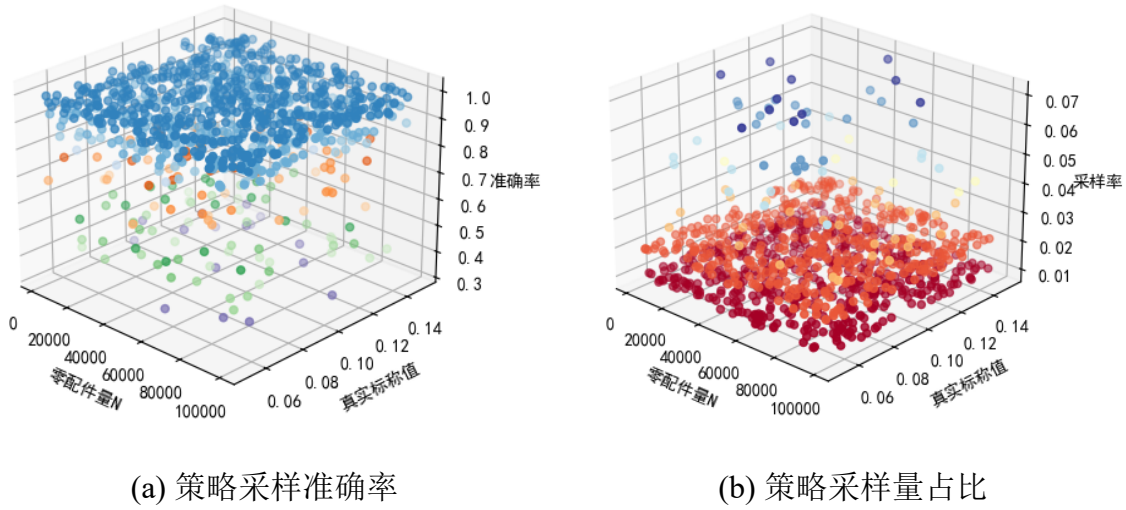


图 1 策略采样结果

N 和真实标称值的预测范围内均匀采样；对于每个样本点，我们模拟 100 种样本集情况（这体现在零配件次品的分布次序上）；在 100 种样本集中由于 N 固定，我们拟合的 $\Delta\mu$ 也固定，因此 $SPRT$ 策略也是固定的，我们充分评估此基准上的假设判断成功率，发现在绝大多数情况下我们的策略都具备 80% 以上的成功率；由于总样本量的跨度较大，我们用策略共采集的样本量在总样本中的占比作为衡量指标，我们的采样占比绝大多数情况小于 3%，这充分体现了我们采样策略的高效。此外根据我国工业检测国标：对于一般工业零件需要达到 2%-5% 的抽检率²，对于高风险零件需要达到 10% 以上的抽检率；我们的采样策略是合乎标准且稳健的。

五、问题二的模型建立与求解

首先，我们可以将电子产品加工过程分为三个阶段，即：零配件、成品、市场。每当生产过程从一个阶段进入到另一个阶段均需要决策是否需要进行抽检，将此过程抽象为图2。

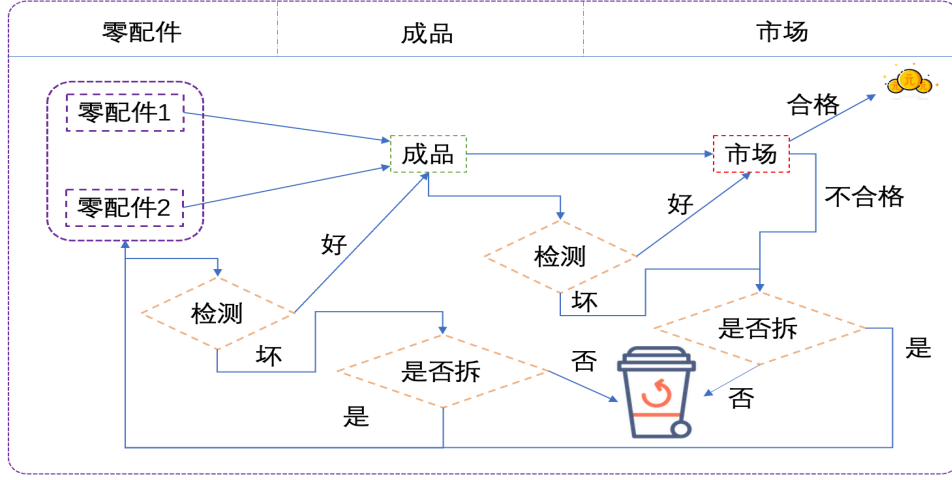


图 2 电子器件生产的流程图

在生产流程建模中，我们引入一个决策向量 $\vec{C} = (c_1, c_2, c_3, c_4)^T$ ，其中每个元素 c_i 分别代表对零配件 1、零配件 2、成品进行抽样检测，以及对检测出不合格的成品进行拆解的决策。具体而言，当 c_i 取值为 0 时，表示不进行抽样检测/拆解（丢弃），而当 c_i 取值为 1 时，表示进行抽样检测/拆解。本文的目标是寻求最优的决策方案 \vec{C} ，使得生产流程的预期净利润最大化。

由于零部件和成品的次品率均为已知，且假设每批零部件数量 N 充足，我们可以通过排列组合的方式计算出成品中包含不同数量正次品零部件的概率。假设每批投入的零部件 1 和零部件 2 的数量分别为 N_1 和 N_2 （其中 N 足够大），且它们的次品率分别为 μ_1 和 μ_2 。根据大数定律，我们可以近似认为供应商提供的零部件 1 和零部件 2 的次品数量分别为 $N_1 \cdot \mu_1$ 和 $N_2 \cdot \mu_2$ 。首先，我们考虑一种简化场景，即不对零部件进行检测，直接将它们组装成成品，且不对不合格成品进行拆解，此时决策向量为 $\vec{C} = (0, 0, 0, 0)^T$ 。在这种情况下，包含至少一个次品零部件的成品数量 k 的取值范围为 $[\max N_1 \cdot \mu_1, N_2 \cdot \mu_2, N_1 \cdot \mu_1 + N_2 \cdot \mu_2]$ 。假设在 k 个成品中，分别有 i 个和 j 个零部件 1 和零部件 2 为次品，则可知成品中包含 i 个次品零部件 1 和 j 个次品零部件 2 的概率 $P_{i,j}$ ：

$$P_{i,j} = C_{N_1 \cdot \mu_1}^i C_{N_2 \cdot \mu_2}^j \mu_1^i \mu_2^j (1 - \mu_1)^{k-i} (1 - \mu_2)^{k-j} \quad (9)$$

则 i 和 j 应当满足 $i + j \geq k, i \leq k, j \leq k$ ，经过计算得到 i 和 j 的取值范围为 $[k - j, k]$ 和 $[\frac{k}{2}, k]$ 。我们假设 P_k 为存在次品零部件的成品数目为 k 的概率，计算公式如下：

$$P_k = \sum_{i=k-j}^k \sum_{j=\frac{k}{2}}^k C_{N_1 \cdot \mu_1}^i C_{N_2 \cdot \mu_2}^j \mu_1^i \mu_2^j (1 - \mu_1)^{k-i} (1 - \mu_2)^{k-j} \quad (10)$$

由此可以得到成品中的不合格产品的期望值 M 为（ μ_3 为成品次品率）：

$$M = \sum_{k=\max\{N_1 \cdot \mu_1, N_2 \cdot \mu_2\}}^{N_1 \cdot \mu_1 + N_2 \cdot \mu_2} k \cdot P_k + (\min\{N_1, N_2\} - k) \cdot \mu_3 \quad (11)$$

令: 产品售价为 p_1 检测零配件 1、2 及成品的费用分别为 f_1 、 f_2 和 f_3 , f_4 和 f_5 为调换损失及拆解费用, 则可以构造产生费用的行向量 $\vec{F} = [N_1 \cdot f_1, N_2 \cdot f_2, \min\{N_1, N_2\} \cdot f_3, M \cdot f_5]$, 考虑产品在上一轮需要退换, 我们设置 M^{-1} 为上一轮需要退换产品数 (第一轮中 $M^{-1} = 0$)。则可以定义本轮零部件池中真实次品率为 $\nu_i = \frac{M^{-1} + N_i \mu_i}{M^{-1} + N_i}$, 其中 $i = 1, 2$ 。同时需要计算零配件成本及装配成本, 设零配件 1、2 的成本分别为 d_1 、 d_2 , 装配成本为 d_3 , 则可以算出本轮生产的成本函数 $cost = d_1 \cdot N_1 + d_2 \cdot N_2 + \min\{N_1, N_2\} \cdot d_3$, 于是可以将本轮产生的抽检退换费用定义为 $R = \vec{F} \cdot \vec{C} + M \cdot f_4 \cdot c_3$ 由此能够得到此轮次获利 $Profit$:

$$Profit = (\min\{N_1, N_2\} - M^{-1}) \cdot p_1 - R - cost \quad (12)$$

使函数适配 16 中不同的决策方案, 我们需要定义每轮零配件池中所含数量 N'_1 、 N'_2 即包含每轮次固定补充数量 N_1 、 N_2 也包含上一轮次零产品拆解后补进的配件 (即: $N' = N + M$)。 M' 为新轮次中成品次品数目。则零配件池中次品的平配件数 n_1 、 n_2 为:

$$n_1 = N_1 \cdot \mu_1 + \sum_{j=\frac{k}{2}}^k M \cdot P_{i,j} \quad n_2 = N_2 \cdot \mu_2 + \sum_{i=\frac{k}{2}}^k M \cdot P_{i,j} \quad (13)$$

在此基础上我们可以构造每轮次的收益 $Profit$:

$$\begin{cases} Profit = (\min\{N'_1 - n_1 \cdot c_1, N'_2 - n_2 \cdot c_2\} - M' \cdot c_3) \cdot p_1 - R - cost \\ M = \sum_{k=\max\{n_1, n_2\}}^{n_1+n_2} k \cdot P_k + (\min\{N'_1 - n_1 \cdot c_1, N'_2 - n_2 \cdot c_2\} - k) \cdot \mu_3 \end{cases} \quad (14)$$

为了更直观的得到不同决策向量对电子产品生产的收益的影响, 我们将图2中的单次生产流程抽象为一个生产轮次。在每个轮次中我们假设每轮接受供应商提供的配件数目为固定的 N_1 、 N_2 , 经过上一轮被检测为次品的零部件全部被舍弃, 被拆解的成品中的零配件投入下一轮次的零配件池进入生产。在每轮次生产中我们需要确定不同决策向量以保证电子产品生产的收益, 于是我们拟定 t 个生产轮次 (t 足够大), 每个生产轮次中决策向量 $\vec{C} = (c_1, c_2, c_3, c_4)^T$ 以此来迭代检验各决策的优劣, 如图3。

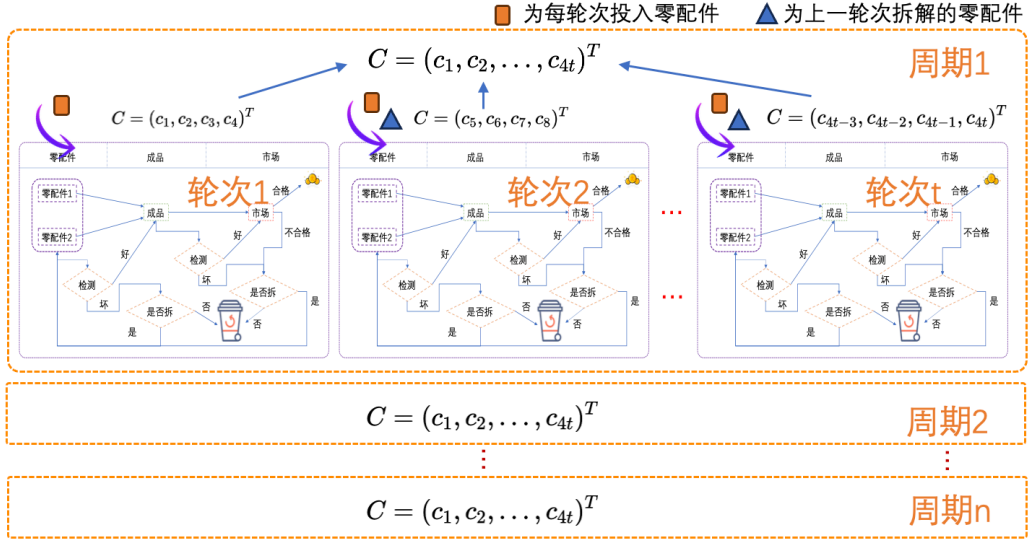


图3 产品次品率迭代流程图

综上所述，我们建立了一个基于生产周期的决策模型。通过优化每个生产周期内的决策向量 C^* ，我们能够获得使预期净利润最大化的最优决策方案：

$$\max Profit = \sum_{n=1}^t [(\min\{N'_1 - n_1 \cdot c_{4n-3}, N'_2 - n_2 \cdot c_{4n-2}\} - M') \cdot p_1 - M' \cdot f_4] - \vec{F} \cdot \vec{C}^* - cost$$

$$s.t. \begin{cases} M = \sum_{k=\max\{n_1, n_2\}}^{n_1+n_2} k \cdot P_k + (\min\{N'_1 - n_1 \cdot c_1, N'_2 - n_2 \cdot c_2\} - k) \cdot \mu_3 \\ n_1 = N_1 \cdot \mu_1 + \sum_{j=\frac{k}{2}}^k M \cdot P_{i,j} \quad n_2 = N_2 \cdot \mu_2 + \sum_{i=\frac{k}{2}}^k M \cdot P_{i,j} \\ N'_1 = N_1 + M^{-1} \cdot c_3, \quad N'_2 = N_2 + M^{-1} \cdot c_3 \\ \vec{C} = (c_1, c_2, c_3, c_4) \\ \vec{F} = [N_1 \cdot f_1, N_2 \cdot f_2, \min\{N_1, N_2\} \cdot f_3, M \cdot f_5] \\ P_k = \sum_{i=k-j}^k \sum_{j=\frac{k}{2}}^k C_{n_1}^i C_{n_2}^j \nu_1^i \nu_2^j (1 - \nu_1)^{k-i} (1 - \nu_2)^{k-j} \\ P_{i,j} = C_{n_1}^i C_{n_2}^j \nu_1^i \nu_2^j (1 - \nu_1)^{k-i} (1 - \nu_2)^{k-j} \\ cost = d_1 \cdot N_1 + d_2 \cdot N_2 + \min\{N_1, N_2\} \cdot d_3 \end{cases}$$

通过编写求解代码，穷举出所有决策向量 \vec{C} 可能，并且在 6 个不同情况下计算出每个决策向量的收益期望，最终分别选出最大收益的决策向量 \vec{C} ，作为最优决策方案。其中 0 代表不抽检/不拆解，1 代表抽检/拆解。

表2 决策结果图

情况	零配件 1	零配件 2	成品	拆解	最大纯利润（元/件）
1	1	1	0	1	15.83
2	1	1	0	1	8.65

3	1	1	0	1	13.46
4	1	1	1	1	11.33
5	0	1	0	0	7.08
6	0	0	0	0	18.69

根据结果表2中结果显示，我们通过对比情况 1，2，3 得知在零配件和成品的次品率相同时，次品率对最大纯利润的影响远远大于调换损失的影响，对比情况 2 和 4，在次品率相同的情况下，产品检测成本的降低比调换损失的增加影响更显著，由此证明了此决策方案在零配件次品率较小，检测成本较低的情况下具有较好的稳健性。情况 5 更加证实了次品率和抽检成本是影响最大纯利润的关键因素，而非拆解、调换成本，进一步证实了我们决策方案能够将影响利润的因素缩小到可控范围，而对环境外部因素造成的调换、拆解因素敏感性较低。在情况 6 中，我们发现不抽检不拆解的决策方案在纯利润上具有较大优势，这是由于在次品率非常低的情况下，即使不抽检或回收零件都能够保证产品的质量，获得最大的收益。

六、问题三的模型建立与求解

首先沿用问题二的思路我们将生产加工过程分为四个阶段，即：零配件准备、半成品、成品、市场。每个阶段都需要决策出抽检方案，此过程可抽象为图4。

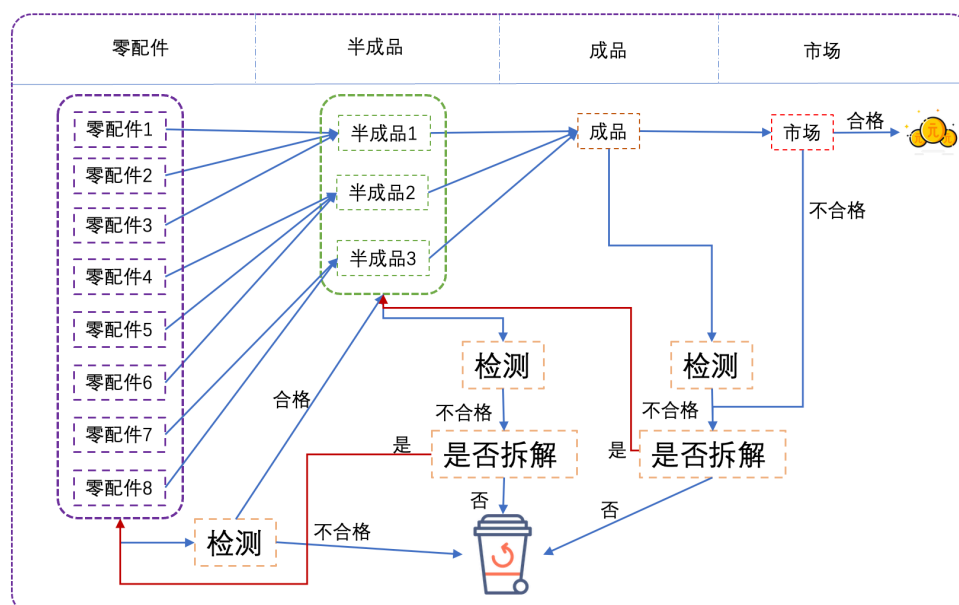


图 4 电子器件生产四阶段的流程图

对于多个生产阶段的情况中我们设定所有的退货产品如果需要拆解则拆解为半成品，半成品拆解为零配件，然后将生产部件分别投入下一轮次的配件池和半成品池。题

目中要考虑推广到 m 道工序 n 个零配件的情况，我们可以将问题二的模型进行推广，构造决策向量为 $\vec{C} = (c_1, c_2, \dots, c_{16})^T$ ，其中的元素 c_i 分别表示零配件 1~8 是否抽检、半成品 1~3 的抽检和拆解情况以及成品是否抽检、是否拆解 (c_i 的值为 0 时表示为不抽检/不拆解 (丢弃)，值为 1 时表示检测/拆解)。我们首先考虑对所有零配件、半成品、成品不进行检测不拆除的情况，即 $\vec{C} = (0, 0, \dots, 0)^T$ 。这里假设半成品中存在次品零部件的半成品数目分别为 k_1 、 k_2 、 k_3 ，成品中存在次品零部件的成品数目为 k 。令 8 种零配件的次品率为 μ_1 、 μ_2 、 \dots 、 μ_8 ，半成品的次品率为 μ'_1 、 μ'_2 、 μ'_3 ，成品的次品率为 μ'' 。与第二问相同我们假定每一轮次投入的零配件数是固定的数值 N_1 、 N_2 、 \dots 、 N_8 ，则能够计算出零配件中存在次品的数目为 $n_1 \sim n_8$ ，其中 $n_i = N_i \cdot \mu_i$ 我么设置零配件池中的真实次品占比为 $\nu_{1,1}, \nu_{1,2}, \dots, \nu_{1,8}$ （在第一代时 $\nu_{1,i} = \mu_i$ ） $\nu_{1,i} = \frac{M_i^{-1} \cdot c + N_i \mu_i}{M_i^{-1} \cdot c + N_i}$ 这里我们用 M^{-1} 来表示上一轮退换回的产品数（第一轮里面 $M^{-1} = 0$ ）以第一个半成品为例，可以得到存在次品零部件的半成品数目为 k_1 的概率 P_{k_1} 为：

$$P_{k_1} = \sum_i \sum_j \sum_z C_{n_1}^i C_{n_2}^j C_{n_3}^z \nu_{1,1}^i \nu_{1,2}^j \nu_{1,3}^z (1 - \nu_{1,1})^{k_1-i} (1 - \nu_{1,2})^{k_1-j} (1 - \nu_{1,3})^{k_1-z} \quad (15)$$

其中 k_1 个半成品中存在的三个零配件情况为 i 、 j 、 z ，则需要满足 $i + j + z \geq k_1, i \leq k_1, j \leq k_1, z \leq k_1$ 。由此能够算出半成品 1 中不合格品的期望值 M_1 为：

$$M_1 = \sum_{k_1=\max\{n_1, n_2, n_3\}}^{n_1+n_2+n_3} k_1 \cdot P_{k_1} + (\min\{N_1, N_2, N_3\} - k_1) \cdot \mu'_1 \quad (16)$$

同理可以得到半成品 2、半成品 3 和成品的不合格品的期望值 M_2 、 M_3 ：

$$M_2 = \sum_{k_2=\max\{n_4, n_5, n_6\}}^{n_4+n_5+n_6} k_2 \cdot P_{k_2} + (\min\{N_4, N_5, N_6\} - k_2) \cdot \mu'_2 \quad (17)$$

$$M_3 = \sum_{k_3=\max\{n_7, n_8\}}^{n_7+n_8} k_3 \cdot P_{k_3} + (\min\{N_7, N_8\} - k_3) \cdot \mu'_3 \quad (18)$$

接着我们能够通过不合格产品的期望算出各个半成品中存在次品的概率 $\nu_{2,i}$ 为：

$$\begin{aligned} \nu_{2,1} &= \frac{M^{-1} \cdot c_{12} + \min\{n_1, n_2, n_3\}}{M^{-1} \cdot c_{12} + \min\{N_1, N_2, N_3\}} \\ \nu_{2,2} &= \frac{M^{-1} \cdot c_{12} + \min\{n_4, n_5, n_6\}}{M^{-1} \cdot c_{12} + \min\{N_4, N_5, N_6\}} \\ \nu_{2,3} &= \frac{M^{-1} \cdot c_{12} + \min\{n_7, n_8\}}{M^{-1} \cdot c_{12} + \min\{N_7, N_8\}} \end{aligned}$$

由此我们能够计算出成品中存在次品零部件的成品数目为 k 的概率 P_k 为：

$$P_k = \sum_i \sum_j \sum_z C_{M_1}^i C_{M_2}^j C_{M_3}^z \nu_{2,1}^i \nu_{2,2}^j \nu_{2,3}^z (1 - \nu_{2,1})^{k_1-i} (1 - \nu_{2,2})^{k_1-j} (1 - \nu_{2,3})^{k_1-z} \quad (19)$$

其中 k 个成品中存在的三个次半成品情况为 i 、 j 、 z ，则需要满足 $i + j + z \geq k$ ， $i \leq k$ ， $j \leq k$ ， $z \leq k$ 。由此能够算出成品中不合格品的期望值 M 为：

$$M = \sum_{k=\max\{M_1, M_2, M_3\}}^{M_1+M_2+M_3} k \cdot P_k + (\min\{N_1, N_2, \dots, N_8\} - k) \cdot \mu'' \quad (20)$$

在理想情况下，所有的成品都进入市场，此时所产生的检测、退换、拆解费用为 $\vec{F} = [N_1 \cdot f_1, N_2 \cdot f_2, \dots, N_8 \cdot f_8, \min\{N_1, N_2, N_3\} \cdot f_9, \min\{N_4, N_5, N_6\} \cdot f_{10}, \min\{N_7, N_8\} \cdot f_{11}, \min\{N_1, N_2, \dots, N_8\} \cdot f_{12}, M_1 \cdot f_{13}, M_2 \cdot f_{14}, M_3 \cdot f_{15}, M \cdot f_{16}]$ ，此行向量中 $f_1 \sim f_{12}$ 均为抽样检测所产生的费用， $f_{13} \sim f_{16}$ 为次品拆解费用， f_{16} 为退换产生费用。由此能够算出生产线检测、拆解、退换费 R 为：

$$R = \vec{F} \cdot \vec{C} + M \cdot f_{17} \quad (21)$$

每个阶段所产生的成本可以用 $d_i \cdot N_i$ 来表示，其中 d_i 为每个零配件、半成品、成品的成本费用 $i = 1, 2, \dots, 12$ ，则单轮次成本 $cost = \sum_{i=1}^{12} d_i \cdot N_i$ 。综合考虑我们每轮需要调换上一轮里面次品的产品，而这一部分产品无法获利，这里我们用 M^{-1} 来表示上一轮退换回的产品数（第一轮里面 $M^{-1} = 0$ ），于是我们能够得到每轮次的收益 $Profit$ ：

$$Profit = (\min\{N_1, N_2, \dots, N_8\} - M^{-1}) \cdot p_1 - R - cost \quad (22)$$

与问题二类似构建产品生产决策周期图，如图5。在这里我们将 t 个轮次的决策向量叠加到一起成为单周期决策向量 \vec{C} 。随后，根据周期决策向量能够算出每一个周期的收益 $Profit$ ，进过遗传进化算法能够找到最优的周期所含轮次 t 及最优的周期决策向量 \vec{C} 。

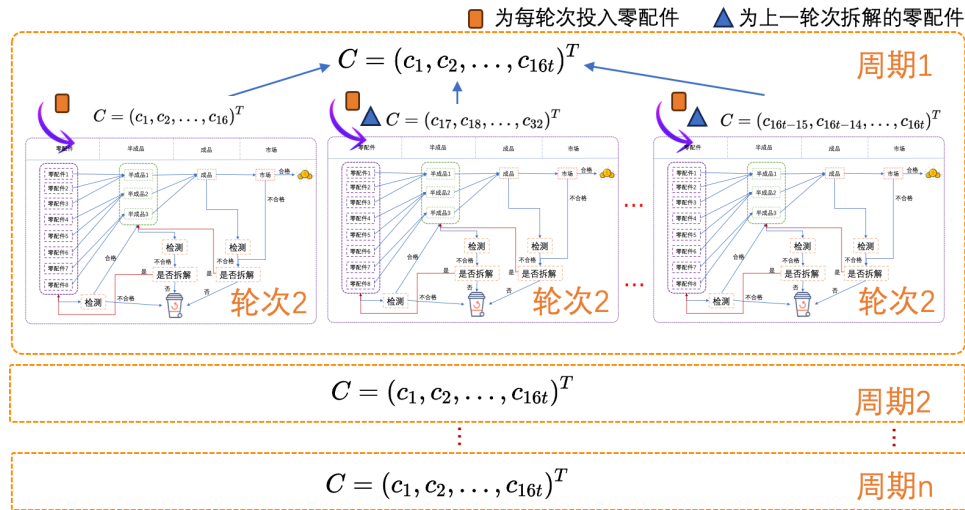


图 5 产品决策周期图

综合上述算式，我们能够得到每轮次的收益 $Profit$ ：

$$\max \sum_{n=1}^t Profit = (\min\{N_1, N_2, \dots, N_8\} - M_{(n)}^{-1}) \cdot p_1 - R - cost$$

$$\begin{aligned}
& R = \vec{F} \cdot \vec{C} + M \cdot f_{17} \\
& M = \sum_{k=\max\{M_1, M_2, M_3\}}^{M_1+M_2+M_3} k \cdot P_k + (\min\{N_1, N_2, \dots, N_8\} - k) \cdot \mu'' \\
& M_1 = \sum_{k_1=\max\{n_1, n_2, n_3\}}^{n_1+n_2+n_3} k_1 \cdot P_{k_1} + (\min\{N_1, N_2, N_3\} - k_1) \cdot \mu'_1 \\
& M_2 = \sum_{k_2=\max\{n_4, n_5, n_6\}}^{n_4+n_5+n_6} k_2 \cdot P_{k_2} + (\min\{N_4, N_5, N_6\} - k_2) \cdot \mu'_2 \\
& M_3 = \sum_{k_3=\max\{n_7, n_8\}}^{n_7+n_8} k_3 \cdot P_{k_3} + (\min\{N_7, N_8\} - k_3) \cdot \mu'_3 \\
s.t. \quad & P_{k_1} = \sum_i \sum_j \sum_z C_{n_1}^i C_{n_2}^j C_{n_3}^z \nu_{1,1}^i \nu_{1,2}^j \nu_{1,3}^z (1 - \nu_{1,1})^{k_1-i} (1 - \nu_{1,2})^{k_1-j} (1 - \nu_{1,3})^{k_1-z} \\
& P_{k_2} = \sum_i \sum_j \sum_z C_{n_4}^i C_{n_5}^j C_{n_6}^z \nu_{2,1}^i \nu_{2,2}^j \nu_{2,3}^z (1 - \nu_{2,1})^{k_2-i} (1 - \nu_{2,2})^{k_2-j} (1 - \nu_{2,3})^{k_2-z} \\
& P_{k_3} = \sum_i \sum_j \sum_z C_{n_7}^i C_{n_8}^j \nu_{3,1}^i \nu_{3,2}^j (1 - \nu_{3,1})^{k_3-i} (1 - \nu_{3,2})^{k_3-j} \\
& \nu_{1,i} = \frac{M_i^{-1} \cdot c_j + N_i \mu_i}{M_i^{-1} \cdot c_j + N_i}, i = 1 \sim 8 \\
& \nu_{2,1} = \frac{M^{-1} \cdot c_{15} + \min\{n_1, n_2, n_3\}}{M^{-1} \cdot c_{12} + \min\{N_1, N_2, N_3\}} \quad \nu_{2,2} = \frac{M^{-1} \cdot c_{15} + \min\{n_4, n_5, n_6\}}{M^{-1} \cdot c_{12} + \min\{N_4, N_5, N_6\}} \quad \nu_{2,3} = \frac{M^{-1} \cdot c_{15} + \min\{n_7, n_8\}}{M^{-1} \cdot c_{12} + \min\{N_7, N_8\}} \\
& cost = \sum_{i=1}^8 d_i \cdot N_i + d_9 \cdot N_9 + d_{11} \cdot N_{11} + d_{13} \cdot N_{13} + d_{15} \cdot N_{15}
\end{aligned}$$

与问题二中的求解方法类似，但是因为问题三中的决策向量维度更高，我们需要更加精确的遗传算法来求解最优解，其算法流程如下：

Algorithm 2: 遗传算法 (GA) 流程

Input: 每个段决策产生费用成本和次品率 μ ，变异率和交叉率，种群数 t

Output: 单周期的成品收益 *Profit* 最优的决策向量 \vec{C}

1 初始化一个数目 t 的决策列向量 C 的种群，种群中的个体是随机生成的；

2 **for** 每一代 **do**

3 计算种群中所有个体的 *Profit* 并且将其归一化得到适应度；

4 选择适应度高的个体进行交叉和变异操作；

5 **if** 交叉率满足要求 **then**

6 | 对该父代进行交叉操作形成子代；

7 **end**

8 **if** 变异率满足要求 **then**

9 | 以一定变异率使后代变异；

10 **end**

11 选择适应度最高的父代和子代作为新的种群；

12 直到找到最优解；**break**

13 **end**

14 **return** 最优的决策向量 \vec{C}

首先，我们需要设定合理的变异率、交叉率、生产周期长度 t 以及各项成本参数。随后，我们随机生成初始决策向量种群，并计算每个个体的适应度。基于适应度，我们选择优

良个体进行交叉和变异操作，生成新的子代种群。最后，我们从父代和子代种群中选择适应度最高的个体组成新的父代种群，并重复上述过程，直至找到最优决策向量 \vec{C} 。

七、问题四的模型建立与求解

本问题中我们需要考虑到抽样检测的准确性和应对风险的鲁棒性，而不能直接获取真实次品率：相比于对每个阶段的抽样进行风险建模，一个更为直观的想法是对每一步的预测次品率 μ 进行概率建模，这样做的好处是便于拟合我们在工序每阶段的概率分布（这可以被看作是相互独立事件间的概率分布的传播）——我们选用高斯分布拟合之。事实上，如果我们假定阶段 p 的期望为问题二及三中给定的次品率，那么：

$$z_p = \mu_p + \sigma_p \odot \epsilon, \epsilon \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I}) \quad (23)$$

对于每次评估的 μ_p ，我们只需计算出相应的风险参数 σ_p ，就可以重新从标准高斯分布中采样出噪声施加在其上：

$$z \sim \mathcal{N}(z; \mu_p, \sigma_p^2 \mathbf{I}) \quad (24)$$

这样，实际的工序流程中次品率就被建模成了高斯分布，在优化过程中从中采样即可。接下来，我们论证该分布在工序流程中的可传播性。事实上，如果我们把零配件的组装和成品看作一个马尔可夫过程，那么，概率分布的传播就可以视为一个前向动力学模型，针对任意的相邻两个工序（我们暂且搁置对于一般的偏置项的考虑）：

$$\begin{aligned} P(z_{p+1}|z_p) &= \mathcal{N}(z_{p+1}; z_p, \sigma_p^2 \mathbf{I}) \\ &= \mu_{p+1} z_p + \sigma_{p+1} \odot \epsilon \\ &= \mu_{p+1} (\mu_p + \sigma_p \odot \epsilon) + \sigma_{p+1} \odot \epsilon \\ &= \mu_{p+1} \mu_p + (\mu_{p+1} \sigma_p + \sigma_{p+1}) \odot \epsilon \end{aligned} \quad (25)$$

而又根据独立高斯分布的可加性： $\mathcal{N}(0, \sigma_1^2 \mathbf{I}) + \mathcal{N}(0, \sigma_2^2 \mathbf{I}) \sim \mathcal{N}(0, (\sigma_1^2 + \sigma_2^2) \mathbf{I})$ 我们便可以得到 z_{p+1} 的分布：

$$z_{p+1} \sim \mathcal{N}(z_{p+1}; \mu_{p+1} \mu_p, \sqrt{(\mu_{p+1} \sigma_p)^2 + \sigma_{p+1}^2} \mathbf{I}) \quad (26)$$

于是，我们的风险就可以通过前向动力学模型来传播了， μ 的期望依然遵循于预先设定的标准，而风险可以通过标准差逐层传递。

我们假设对问题二的零配件 1，零配件 2，成品；问题三的各种零配件，半成品，成品的次品率都采用 *SPRT* 进行抽样，我们预先设定 H_0 边界范围为： $[S_1, S_2]$ ；取其初始值为 $\frac{S_1+S_2}{2}$ ，每次确定其相对预设值的大小后，我们采用二分法逐渐收缩范围，重复 10 次，设定最终结果为 μ_i ，并根据与样本集的真实误差确定 σ_i ，在总样本中确定反复取得样本集，获得 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ ，考虑其拟合上文中的高斯分布：

$$f(x; \sigma_p) = \frac{1}{\sigma_p \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_p^2}\right) \quad (27)$$

观测数据的似然函数是参数 σ_p 的函数，它表示在给定参数 σ_p 的情况下，观测到数据的概率。由于观测数据独立同分布，因此似然函数可以写成：

$$L(\sigma_p) = \prod_{i=1}^n f(\sigma_i; \sigma_p) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_p \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\sigma_i^2}{2\sigma_p^2}\right) \quad (28)$$

取其对数似然：

$$\begin{aligned} \ln L(\sigma_p) &= \sum_{i=1}^n \ln(f(\sigma_i; \sigma_p)) = \sum_{i=1}^n \left[\ln\left(\frac{1}{\sigma_p \sqrt{2\pi}}\right) - \frac{\sigma_i^2}{2\sigma_p^2} \right] \\ &= -n \ln(\sigma_p) - n \ln(\sqrt{2\pi}) - \frac{1}{2\sigma_p^2} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 \end{aligned} \quad (29)$$

求解上述方程，得到参数 σ_p 的 MLE 估计值：

$$\hat{\sigma}_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}{n}} \quad (30)$$

根据上述的次品率的模型能够算出每个阶段产品的标称值，由此我们给原本各阶段的次品率加上标准差的估计值。因为标准差的估计是分阶段判断的，现在拟将零配件阶段的，半成品阶段和成品阶段的标准差定位为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 。则第二问可以将决策方案的目标函数及约束条件改为：

$$\begin{aligned} \max Profit &= \sum_{n=1}^t [(\min\{N'_1 - n_1 \cdot c_{4n-3}, N'_2 - n_2 \cdot c_{4n-2}\} - M') \cdot p_1 - M' \cdot f_4] - \vec{F} \cdot \vec{C}^* - cost \\ s.t. \quad &\begin{cases} M' = [\sum_{k=\max\{n_1, n_2\}}^{n_1+n_2} k \cdot P_k + (\min\{N'_1 - n_1 \cdot c_{4n-3}, N'_2 - n_2 \cdot c_{4n-2}\} - k) \cdot (\mu_3 + \sigma_3 \varepsilon)] \cdot c_3 \\ n_1 = N_1 \cdot (\mu_1 + \sigma_1 \varepsilon) + \sum_{j=\frac{k}{2}}^k P_{i,j} \quad n_2 = N_2 \cdot (\mu_2 + \sigma_2 \varepsilon) + \sum_{i=\frac{k}{2}}^k P_{i,j} \\ N'_1 = N_1 + M \quad N'_2 = N_2 + M \\ \vec{C}^* = (c_1, c_2, \dots, c_{4t}) \\ \vec{F}^* = [N_1 \cdot f_1, N_2 \cdot f_2, \min\{N_1, N_2\} \cdot f_3, M \cdot f_5, N'_1 \cdot f_1, N'_2 \cdot f_2, \min\{N'_1, N'_2\} \cdot f_3, M' \cdot f_5, \dots] \\ P_k = \sum_{i=k-j}^k \sum_{j=\frac{k}{2}}^k C_{N_1, \mu_1}^i C_{N_2, \mu_2}^j (\mu_1 + \sigma_1 \varepsilon)^i (\mu_2 + \sigma_2 \varepsilon)^j (1 - \mu_1 + \sigma_1 \varepsilon)^{k-i} (1 - \mu_2 + \sigma_2 \varepsilon)^{k-j} \\ P_{i,j} = C_{N_1, \mu_1}^i C_{N_2, \mu_2}^j (\mu_1 + \sigma_1 \varepsilon)^i (\mu_2 + \sigma_2 \varepsilon)^j (1 - \mu_1 + \sigma_1 \varepsilon)^{k-i} (1 - \mu_2 + \sigma_2 \varepsilon)^{k-j} \\ cost = \sum_{i=1}^3 d_i \cdot N_i \end{cases} \end{aligned}$$

同理在第三问中，我们可以将决策方案的目标函数及约束条件改为：

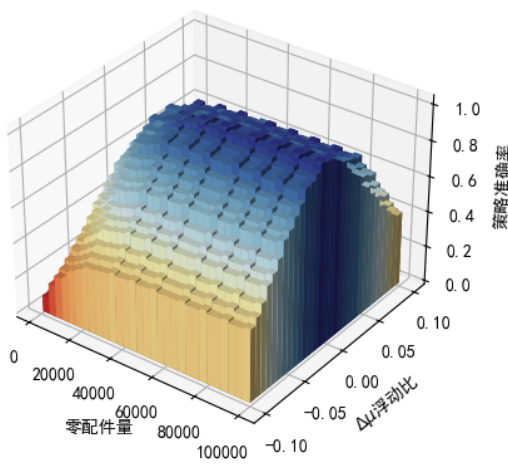
$$\max \sum_{n=1}^t Profit = (\min\{N_1, N_2, \dots, N_8\} - M_{(n)}^{-1}) \cdot p_1 - R - cost$$

$$\begin{cases}
R = \vec{F} \cdot \vec{C} + M \cdot f_{17} \\
M = \sum_{k=\max\{M_1, M_2, M_3\}}^{M_1+M_2+M_3} k \cdot P_k + (\min\{N_1, N_2, \dots, N_8\} - k) \cdot \mu'' \\
M_1 = \sum_{k_1=\max\{n_1, n_2, n_3\}}^{n_1+n_2+n_3} k_1 \cdot P_{k_1} + (\min\{N_1, N_2, N_3\} - k_1) \cdot \mu'_1 \\
M_2 = \sum_{k_2=\max\{n_4, n_5, n_6\}}^{n_4+n_5+n_6} k_2 \cdot P_{k_2} + (\min\{N_4, N_5, N_6\} - k_2) \cdot \mu'_2 \\
M_3 = \sum_{k_3=\max\{n_7, n_8\}}^{n_7+n_8} k_3 \cdot P_{k_3} + (\min\{N_7, N_8\} - k_3) \cdot \mu'_3 \\
s.t. \begin{cases}
P_{k_1} = \sum_i \sum_j \sum_z C_{n_1}^i C_{n_2}^j C_{n_3}^z \nu_{1,1}^i \nu_{1,2}^j \nu_{1,3}^z (1 - \nu_{1,1})^{k_1-i} (1 - \nu_{1,2})^{k_1-j} (1 - \nu_{1,3})^{k_1-z} \\
P_{k_2} = \sum_i \sum_j \sum_z C_{n_4}^i C_{n_5}^j C_{n_6}^z \nu_{2,1}^i \nu_{2,2}^j \nu_{2,3}^z (1 - \nu_{2,1})^{k_2-i} (1 - \nu_{2,2})^{k_2-j} (1 - \nu_{2,3})^{k_2-z} \\
P_{k_3} = \sum_i \sum_j \sum_z C_{n_7}^i C_{n_8}^j \nu_{3,1}^i \nu_{3,2}^j (1 - \nu_{3,1})^{k_3-i} (1 - \nu_{3,2})^{k_3-j} \\
\nu_{1,i} = \frac{M_i^{-1} + N_i(\mu_i + \sigma_i)}{M_i^{-1} + N_i}, i = 1, 2, 3 \\
\nu_{2,i} = \frac{M_i^{-1} + \min\{n_1, n_2, n_3\}}{M_i^{-1} + \min\{N_1, N_2, N_3\}}, i = 1, 2, 3 \\
cost = \sum_{i=1}^{12} d_i \cdot N_i
\end{cases}
\end{cases}$$

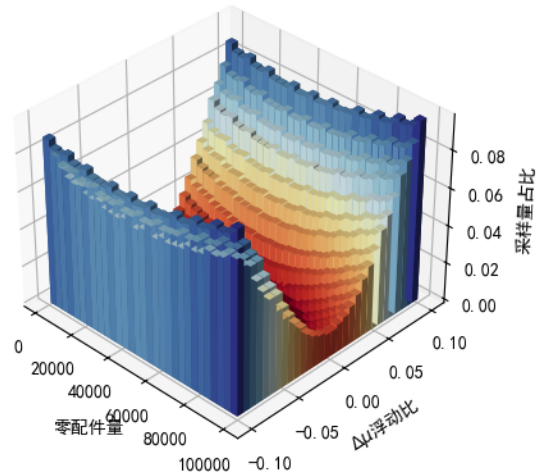
经过求解可以得到最优的决策向量 \vec{C}

八、灵敏度分析

在问题一中，我们考虑 $\Delta\mu$ 的变化对采样准确率和采样量占比的影响。具体来说，我们将 $\Delta\mu_1, \Delta\mu_2$ 的值分别向上和向下浮动 0-10%，同时对 N 的值做出相应浮动以进行测试，在每个测试点，对标称值在 5%-15% 内均匀采样，最终求得相关指标在各个测试点的均值。可以发现，我们的模型在面对大跨度的样本量时有较强的鲁棒性；针对某一



(a) 采样准确率分析



(b) 采样量占比分析

图 6 *SPRT* 灵敏度分析

特定的真实次品率，采样量占比和采样准确率对样本量的变化都不敏感，这充分说明我

们的模型能够适应不同的工业生产要求情况。另一方面，考虑到 $\Delta\mu$ 在不同浮动值下模型的表现，我们发现在两项指标上模型对 $\Delta\mu$ 的浮动都较为敏感。在 10% 的浮动率内足以使模型的策略准确率明显降低和采样量显著增大。这证实了该参数对模型的影响是相当深刻的。在问题一中我们采用未经扰动的，由 MLP 直接输出的 $\Delta\mu$ 参与 *SPRT* 抽样时，策略准确率维持在 0.8 以上的较高水平，而采样量维持在 3% 以下的较低水平。这足以证明 MLP 对于 $\Delta\mu$ 的拟合相当有效，它的拟合误差在极其小的范围内，因此不会出现以上浮动所带来的不稳定结果。

九、模型评价

参考文献

- [1] Optimum character of the sequential probability ratio test, A Wald, J Wolfowitz - The Annals of Mathematical Statistics, 1948 - JSTOR
- [2] 国家标准，计数抽样检验程序第 1 部分：按接收质量限 (*AQL*) 检索的逐批检验抽样计划 (*GB/T 2828.1-2012*). 中国标准出版社.
- [3]
- [4]
- [5]

附录 A 代码 2

```
1 kk=2; [mdd, ndd]=size(dd);
```

附录 B 代码 2

```
1 kk=2;  
2 [mdd, ndd]=size(dd);
```